

Cne 26/9/11 ✓

### 演講者簡介：



**講題：中國計量科學研究院的中遠紅外線光譜特性測試與標準**  
李平教授 中國計量科學研究院一級研究員及碩士生導師

李教授 1982 年畢業於北京工業大學並取得工學學士學位。畢業後任職於國家質檢總局下屬的中國計量科學研究院光學與鐳射計量科學研究所。現為國務院政府特殊津貼專家，中國計量科學研究院一級研究員，碩士生導師。他曾先後獲得質檢總局科技進步一等獎、二等獎和軍隊科技進步二等獎。李教授於 1989 年至 1990 年在德國國家技術物理研究院 PTB 進行通訊光纖參數測量研究。近 30 年來從事的研究領域有材料的光譜特性測量、空間遙感器及數位成像系統輻射標定、成像光學及像質評價、同步輻射的軟 X 射線及真空紫外輻射測量研究。



**講題：如何有效地測試遠紅外線產品**  
董健樂先生 布魯克光譜儀器亞太有限公司 產品副經理

董健樂先生畢業於香港理工大學資訊科技碩士學位及香港城市大學應用物理學士學位。董先生於布魯克光譜儀器亞太有限公司工作超過六年，主要負責香港及華南地區紅外光譜儀、拉曼光譜儀、小型核磁共振儀等產品的技術支援及銷售等工作。

## 報名表

### 遠紅外線技術工作坊(二)：遠紅外線產品測試

23 SEP 2011  
FAXED  
23 SEP 2011

費用：	全免	
日期及時間：	2011 年 9 月 26 日(星期一) 下午 2 時至下午 5 時	
地點：	香港九龍塘達之路 78 號生產力大樓 1 樓演講廳	
公司名稱：	Welltec Machinery Ltd	
郵寄地址：	Rm 1110-1123 Trade Square, 681 Cheung Sha Wan Rd, Kowloon.	
電話：	24312160 (沈小姐)	傳真：24337060
參加者姓名：	陳志雄	職銜：應用工程師
1.		電郵：zen.chan@welltec.com.hk / msg-pm1
2.		
3.		
4.		
報名：填妥表格後傳真到 2788 5405 或電郵到 jennie@hkpc.org		
網上登記： <a href="http://events.hkpc.org/register.php?code=FIR926">http://events.hkpc.org/register.php?code=FIR926</a>		
申請注意事項： 香港生產力促進局已實施“個人資料保密”政策。有關資料單張可於報名處索取，或閣下可與我個人資料管理主任查詢。 生產力局保留在任何情況下取消、更改、或推遲活動權利。若活動被取消，本局將通知參加者有關事宜。 申請人所提供的資料，用於審核報讀培訓活動的申請、統計分析及有關的程序，並可能會送交經本局授權專責處理培訓活動資料的人員。		